

## 2.0基站产品化测试 - 错误 #3031

17P\_Pre1T1: ICIC测试中，上下行同时灌包，下行速率很低，调度次数很低

2025-03-27 12:22 - 黄毅

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.17P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.17P		

### 描述

问题描述：ICIC测试中，上下行同时灌包，下行速率很低，调度次数很低，单独灌下行包，速率正常。

测试版本：17P\_Pre1T1版本

测试设备：核心网 192.168.8.176 基站 192.168.8.219

测试用例：TF-032 支持多用户同频组网ICIC功能

基站配置：大上行上行双天线

测试配置：4台星思CPE（2中心+2边缘）

测试场景：终端接入后上下行同时灌包

### 历史记录

#1 - 2025-04-01 15:07 - 周立伟

- 状态从新建变更为进行中

定位为4UE同时上下行业务,18CCE不够问题。

1、修复中心/边缘切换时pdccch资源泄露问题,待合入17P\_T2

2、修改配置,扩CCE个数

#2 - 2025-04-10 13:39 - 周立伟

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从周立伟变更为黄毅

已落入17P\_T3版本

#3 - 2025-04-14 16:04 - 黄毅

- 状态从转测试变更为已解决

17P\_Pre1T3版本已解决

### 文件

0327\_下行速率低.rar

45 MB

2025-03-27

黄毅